J

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

002250228

WPI Acc No: 1979-49427B/197927

Electrophotographic element prodn. by deposition of amorphous silicon - in glow discharge chamber avoids hazards and gives effective prod.

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: HIRAI Y; KOMATSU T; NAKAGAWA K; FUKUDA T; MISUMI T

Number of Countries: 006 Number of Patents: 027

Patent Family:

Pat	tent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
DE	2855718	Α	19790628				197927	В
GB	2013725	Α	19790815				197933	
JP	54086341	Α	19790709				197933	
JP	54099441	Α	19790806				197937	
FR	2412874	Α	19790824				197940	
US	4265991	Α	19810505				198121	
FR	2487535	Α	19820129				198209	
GB	2100759	Α	19830106				198301	
GB	2102028	Α	19830126				198304	
GB	2013725	В	19830223				198308	
JP	58028752	Α	19830219				198313	
	58028753	A	19830219				198313	
	58032009	A	19830224				198314	
	2100759	В	19830608				198323	
	2102028	В	19830608				198323	
	1166505	Ā	19840501				198422	
	4451547	A	19840529				198424	
	4507375	A	19850326				198515	
	85035059	В	19850812				198536	
	4552824	Ā	19851112				198548	
	86061101	В	19861224				198703	
	2855718	Ċ	19900215				199007	
	5576060	Ā	19961119	US 78971114	Α	19781219	199701	
				US 88214045	A	19880630		
				US 90449842	A	19900110		
				US 91695428	A	19910503		
				US 91782098	A	19911024		
				US 91795249	A	19911118		
				US 94351561	A	19941207		
				US 95448123	A	19950523		
				US 95487561	A	19950607		
US	5585149	Α	19961217	US 78971114	A	19781219	199705	
••	00001.5		13301217	US 80214045	A	19801208	200,00	
				US 82449842	A	19821215		
				US 85695428	A	19850128		
				US 85782098	A	19850930		
				US 91795249	A	19911118		
				US 94351561	A	19941207		
				US 95448123	A	19950523		
US	5640663	Α	19970617	US 78971114	A	19781219	199730	
0.5	3040003	21	13370017	US 88214045	A	19880630	133730	
				US 90449842	A	19900110		
				US 91695428	A	19910503		
				US 91782098	A	19911024		
				US 91795249	Ā	19911118		
				US 94351561	A	19941207		
				US 95448123	A	19950523		
				00 00440120	4 1	1000000		

	•							¥
	•			US	95487560	Α	19950607	`4
US	5658703	A	19970819	US	78971114	А	19781219	199739
				US	80214045	Α	19801208	
				US	82449842	Α	19821215	
				US	85695428	Α	19850128	
				US	85782098	Α	19850930	
				US	91795249	Α	19911118	
				US	94351561	Α	19941207	
				US	95448123	Α	19950523	
				US	95483154	Α	19950607	
US	5756250	Α	19980526	US	78971114	Α	19781219	199828
				US	80214045	Α	19801208	
				US	82449842	Α	19821215	
				US	85695428	Α	19850128	
				US	85782098	Α	19850930	
				US	91795249	Α	19911118	
				US	94351561	Α	19941207	
				US	95448123	Α	19950523	
				US	95484910	Α	19950607	
D			/N- D	- T	70 + 0 \ TD	705050	7 10700122	. TD 771

Priority Applications (No Type Date): JP 785958 A 19780123; JP 77154629 A

Priority Application 19771222	ns (No Type Date)	: JP /85958 A 19/80123; JP //15462
Patent Details:		
Patent No Kind Lan	Pg Main IPC	Filing Notes
US 5576060 A	23 C23C-016/00	Div ex application US 78971114 Div ex application US 88214045 Cont of application US 90449842 Div ex application US 91695428 Cont of application US 91782098 Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561
US 5585149 A	21 B05D-003/06	Div ex application US 95448123 Div ex patent US 4265991 Cont of patent US 5257316 Div ex application US 78971114
US 3303149 A	21 8030-003700	Div ex application US 80214045 Cont of application US 82449842 Div ex application US 85695428 Cont of application US 85782098 Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561 Div ex patent US 4265991 Div ex patent US 4451547
US 5640663 A	22 G03G-021/00	Div ex patent US 4552824 Div ex application US 78971114 Div ex application US 88214045 Cont of application US 90449842 Div ex application US 91695428 Cont of application US 91782098 Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561
US 5658703 A	21 G03G-005/085	Div ex application US 95448123 Div ex patent US 4265991 Cont of patent US 5257316 Div ex patent US 5585149 Div ex application US 78971114 Div ex application US 80214045 Cont of application US 82449842 Div ex application US 85695428 Cont of application US 85782098

Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561 Div ex application US 95448123 Div ex patent US 4265991 Div ex patent US 4451547 Div ex patent US 4552824 Div ex patent US 5585149 Div ex application US 78971114 Div ex application US 80214045 Cont of application US 82449842 Div ex application US 85695428 Cont of application US 85782098 Cont of application US 91795249 Cont of application US 94351561 Div ex application US 95448123 Div ex patent US 4265991 Div ex patent US 4451547 Div ex patent US 4552824 Div ex patent US 5585149

US 5756250 A G03G-013/22

Abstract (Basic): DE 2855718 A

Prodn. of a light-sensitive element for electrophotography is effected by heating a substrate to 50-350 degrees C in an evacuated chamber contg. Si and/or a Si cpd., then introducing a gaseous H cpd., ionising the gas by an electric discharge and depositing a photoconductive amorphous Si film of a certain thickness on the substrate at a rate of 0.05-10 nm/s, whilst the temp. of the substrate is increased from the initial temp.

Under suitable conditions, an a-Si film fit for electro-photographic purposes can be produced. The material is not harmful to man or other organisms, does not cause environmental pollution and is resistant to moisture and heat. It has constant electrophotographic properties in any environment, has high resistance to fatigue and corona discharge and gives high quality, contrasty, sharp images with high resolution. It has high sensitivity over almost the entire visible light range and a rapid response. It is resistant to abrasion and solvents and cleans well.

Abstract (Equivalent): US 5658703 A

An image-forming member for electrophotography comprising: a substrate for electrophotography and a photoconductive layer comprising amorphous silicon formed on the substrate, where the photoconductive layer contains 10 to 40 atomic percent of hydrogen atoms and an impurity for controlling conductivity type which is selected based on positive or negative polarity of an electrostatic image to be formed, and where the content of the impurity is varied in the layer thickness direction.

Dwg.0/5 US 5640663 A

In an apparatus for electrophotography which is capable of charging in the dark an image-forming member for electrophotography, irradiating the charged image-forming member with a light to form an electrostatic image, developing a surface of the light-irradiated image-forming member to form a toner image, transferring the toner image formed on the surface of the image-forming member and cleaning the surface of the image-forming member after transferring the toner image, the

improvement which comprises:

(a) an image-forming member for electrophotography comprising a substrate for electrophotography and a photoconductive layer formed on the substrate comprising amorphous silicon containing 10 to 40 atomic percent of hydrogen atoms and having photoconductivity; and

(b) a blade which is provided at a position suitable for cleaning a toner on the surface of the image-forming member.

Dwg.6/6

US 5585149 A

Chemical vapor deposition, wherein a photoconductive layer of amorphous silicon and containing 10 to 40 atomic percent hydrogen to provide a dark resistance and an SN ratio suitable for use as an image-forming member for electrophotography is formed on a cylindrical substrate in a deposition chamber, comprises: (a) supplying a deposition gas including a silane gas of a higher order than monosilane to a region adjacent a deposition surface of the substrate; (b) applying an excitation energy to the deposition gas for depositing amorphous hydrogenated silicon on the deposition surface at a deposition rate of 0.5 to 100 Angstrom /sec for a period of time sufficient to form the photoconductive layer while simultaneously rotating the substrate; (c) changing the substrate temperature during the deposition of the photoconductive layer in order to obtain desired electrical and optical properties of the layer; (d) maintaining an internal pressure of the deposition chamber at a reduced pressure of 0.075 to 3 Torr during the deposition process; and (e) after the photoconductive layer is formed, maintaining the photoconductive layer under the reduced pressure in the deposition chamber until the temperature of the substrate drops below the photoconductive layer forming temperature.

Dwg.5/5

US 5576060 A

Prodn. of an amorphous silicon film comprising not more than 40 atomic % of hydrogen atoms and an impurity for controlling conductivity, comprising: introducing a gas contg. silicon atoms and a gas contg. the impurity for controlling conductivity into a film-forming space, where the concentration of the gas contg. the impurity is controlled during film formation to vary the content of the impurity in the thickness direction of the amorphous silicon film.

19日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

®公開特許公報(A)

昭54-86341

庁内整理番号 ①公開 昭和54年(1979)7月9日

7381-2H

7381-2H 発明の数 1 6655-5F 寄査請求 未請求

(全22頁)

名電子写真感光体

近特 顯 昭52-154629

念出 類 昭52(1977)12月22日

危発 明 者 平井裕

東京都新宿区西落合3-12-21

同 小松利行

川崎市高津区久地645

同 中川克已

東京都大田区田園調布2-49-

15

危発 明 者 三角輝男

取手市大字取手甲65 キャノン

株式会社内

同 福田忠治

川崎市幸区鹿島田1080の1

①出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

3代 理 人 弁理士 丸島做一

明 概 奮

1. 発明の名称

笔子写真感光体

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 支持体と光導電腦とを有する電子写真感光体に於いて、光導電腦を主にアモルファスシリコンで形成した事を特徴とする電子写真感光体。
 - (2) 光導電層中に日がドーピングされている特 許請求の範囲第1項の電子写真感光体。
 - (3) 日のドーピング量が10~407トミック %がである特許請求の範囲第2項の電子写真感 先体。
 - (4) 光球電視中に不純物として異期作表第3族

範囲第1項乃至

🧦 第3項の電子写

真思先体。

- (5) 周期律表第 1 接入の元素のドーピング量が io^{*}~1o^{**}*tovic%である特許請求の範囲第 4 項の 電子写真点允体。
- (6) 光導電雇中に不純物として周期律表第 ♥ 族 人の元素がドーピングされている特許請求の 範囲第1項乃至第3項の電子写真感光体。
- (7) 周期律表第 V 族 A の元素のドーピング量が
 10⁻⁶~10⁻⁷ctericまである特許請求の範囲第 6 項の電子写真感光体。
- (a) 表面被質用を更に有する特許請求の範囲第 1.項乃至第7項の電子写真感光体。
- (9) 反射防止層を光導電階上に有する特許請求 の範囲第1項乃至第7項の電子写真感光体。

3. 発明の詳級な説明

本発明は、電子で実感光体に関する。

而作ら、これ等の先導電材料を使用する電子写 実感光体に於いては、未だ器々の解決され得る 可き点があって、ある程度の条件緩和をして、 個々の状況に応じて各々適当な電子写真感光体 が使用されているのが実情である。

例えば、 Seを先導電層形成材料とする電子写真感光体は、 Se 単独では、その分光感度領域が狭いので Te や As を添加して分光感度領

際、光導電層表面は直に指揮される為に、その一部が削り取られて、現像剤中に混入したり、 世写版内に飛散したり、復写画像中に混入した りして、人体に接触する原因を与える結果を生 む。

又、Se采光導電層性、その表面がコロナ放電に、連続的に多数回線返し晒されると、層の表面が結晶化又は酸化を起して光導電道の電気気が発生の劣化を紹く場合が少なくない。或以は又、光導電腦を見していると、野電機の可提化(現像)に関し、放体現像を使用する場合、その密料と接触する為に耐密を使用する場合、に優れていることが要求されるが、この点に於いて、Se系光導電層は必ずしも満足しているとは断言しているとは断言しているとは断言しているとは断言しているとは断言している。

而作ら、この様を、 Te やAc を含む S2 深元 講電福を有する電子写真感先体は、確かに分先 感度環境性改良されるが、光度労が大きくなる 内に、同一原稿を連続的に繰返しコピーすると 世写画像の画像機度の低下やパックグランドの 汚れ(カブリ)を生じたり、又、引続き他の原 積をコピーすると前の原稿の画像が幾像として 復写される(ゴースト現像)等の欠点を有して いる。

而も、Se、株にAs、Te 社人体に対して極めて有害な物質であるので、製造時に於いて、人体への接触がない様々製造接難を使用する工夫が必要であって、装置への資本投下が著しく大きい。更には、製造技に於いても、光導電層が異見していると、クリーニング等の処理を受ける

の表面を、所謂保護層や電気絶談層等と称され る表面技度層で覆りことが提案されている。

而作ら、これ等の改良に関しても、光導電腦と表面技績皆との接着性、電気的接触性及び表面技績層に要求される電気的特性や表面性の点に於いて充分なる解決が成されると社会い難いのが現情である。

0. T + H T #

神陽昭54-86341(3)

料を独布して形成される為に、充導電層を形成 る為 する後間とは別の後異を設置する必要があって。 設備投資の著しい増大があって、昨年の様な被 遠経済成長期に於いては苦だ芳しくない。

又、Se 系光導電層は、電子写真感光体の光導 電層としての高暗抵抗を保有する為に、アモルファス状態に形成されるが、Se の結晶化が約650 と低めて低い風度で起る為に、製造しの取扱い中に又は使用中に於ける期間温度や過像形成プロセス中の他の部材との間線による単類熱の影響を多分に受けて結晶化現像を起し、暗抵抗の低下を招き易いという針熱性上にも欠点がある。

一方、 Zn O。Cd S 等を光導電機構成材料として使用する電子写真感光体は、その光導電層が ZnO や CdS 等の光導電材料粒子を適当な樹脂結構 動剤中に均一に分散して形成されている。との

に均一に分散されて形成されている特殊性の為に、先導電層の電気的及び光導電的特性や物理的化学的特性を決定するパラノーターが多く、 所かるパラノーターを厳密に調整しなければ所 望の特性を有する光導電層を再現性良く形成するととが出来ずに歩留りの低下を招き量産性に 欠けるという欠点がある。

又、パインダー系光導電腦は分散系という特殊性故に、層全体がポーラスになってかり、 その為に湿度依存性が著しく、多温界圏気中で使用すると電気的特性の劣化を来たし、高品質の役写画像が得られなくなる場合が少なくない。 更には、光導電層のポーラス性は、現像の際の現像剤の層中への侵入を招来し、無型性、クリーニング性が低下するばかりか使用不能を招く 無因ともカり、機に、無位用物剤を使用すると 所謂パインダ・系先導電腦を有する電子写真感先体に続いて製造上に於いて有利であって、比較的製造コストの低下を計ることが出来る。即ち、パインダー系先導電腦は、ZnOやCd3の粒子と適当な樹脂結構剤とを適当な搭別を用いて提起して調合した後布液を適当な茶件上に、ドクターブレード法、ディッピング法等の後布方法で金布した後因化させるだけで形成するで、Se系先導電腦を有する電子写真感先体に較べ製造装置にそれ程の資本投下をする必要がないばかりか、製造法自体も簡便且つ容易である。

而乍ら、パインダー系光導電層は、基本的化 構成材料が光導電材料と樹脂結磨剤の二成分系 であるし、且つ光導電材料粒子が樹脂結磨剤中

毛管現象化よる促進をうけてそのキャリアー器 別と共化現像剤が遵中に侵速するので上記の点 は苦しいものとなるので、Se の系光導電圧の協 合と同様化光導電圧表面を表面被低層で覆うこ とが必要となる。

而作ら、との表面被質層を設ける改良も、尤 講電層のポーラス性に起因する光導電解表面の 凹凸性故に、その界面が均一にならず、光導電 層と表面被復層との接着性及び電気的接触性の 良好な状態を得る事が仲々困難であるという欠 点が存する。

又、CdSを使用する場合には、CdS自体の人体への影響がある為に、製造時及び使用時に於いて、人体に接触したり、或いは周囲環境下に飛動したりすることのない様にする必要がある。

殆んどないが、 ZnO パインダー系光洋電圧は元 水瓷加低く、分子店皮馍被水铁鱼、无瓷好加等 しい、尤応答性が遅い等の欠点を有している。

又、最近在目されている PVK 中TNF等の有機 光導電材料を使用する電子写真感光体に於いて は、表面が導電処理されたポリエテレンテレフ メレート等の連当な支持体上に PVK やTNF 等の 有機光導電材料の微韻を形成するだけで光導電 層を形成出来るという製造上に於ける利点及び 可憐性に長けた電子写真感光体が製造出来ると いり利点を有するものであるが、他方に於いて、 耐湿性、耐コロナイオン性、クリーニング性に 欠け、又、光感度が低い、分光感度領域が狭く 且つ姐波長側に片容っている等の欠点を有し、 低限定された範囲でしか使油に供されていない。 然も、とれ等の有機光導電材料の中には発価性

信時安定していて、殆んど使用環境化限定を受 けない全環境想であり、耐光度労、射コロナイ オン性に著しく長け、練返し使用に祭しても劣 化現象を起さない電子写真感光体を提供すると とを主たる目的とする。

本発明の他の目的は、改度が高く、ハーフト - ンが鮮明に出て且つ解像度の高い、高品質値 後を得る事が容易に出来る電子写真感光体を提 供するととである。

本発明のもう一つの目的は、光感度が高く且 つ分光感度領域が略々全可視光域を覆っていて 広範囲であって先応答性も遠く、且つ耐摩耗性、 クリーニング性、耐溶剤性化便れた電子写真感 光体を提供することでもある。

本発明の所謂の目的は先導電階を主にアモル _ / N M . _ Si L M D + A \ T N 物質の枝い穴もるものもある等。人体に対して 金く無害であるという保証がなされていない。

との様に、電子写真感光体の光導電層形成材 杯として従来から指摘されている光導電材料を 使用した電子写真感光体は、利点と欠点を併せ 持つ為に、ある程度、製造条件及び使用条件を 疑和して、各4の使途に合う適当な電子写真感 光体を各々に提択して実用に供しているのが現 恨である

本発明は、上記の堤点に低み成されたもので 製造時に於いては、装成のクローズドシステム 化が容易に出来るので、人体に対する悪影響を **赴け得るととが出来、又、一端製造されたもの** は使用上に祭し、人体はかりかその他の生物。 更には自然環境に対して影響がなく無公害であ って、耐熱性、耐圧性化使れ、電子写真特性が

成するととによって達成される。

αーSi 終は、開発初期のころは、その製造法 や製造条件によって、その構造が左右される為 K 租 4 の 電気的特性・光学的特性を示し、再現 性の点に大きな問題を抱えていた。例えば、初 別に於いて、実空蒸着法やスパッターリング法 で形成されたα−Si 模は、ポイド等の欠陥を多 量に含んでいて、その為に電気的性質も光学的 性質も大きく影響を受け、基礎物性の研究材料 としてもそれ程注目されてはいず、応用の為の 研究開発もなされなかった。 而作ら、アモルフ ァスでは p , n 刻仰が不可能とされていたのが、 a — Si 化於いて、1976年初園化アモルファス としては初めてp-n袋合が実現し得るという 候告 (Appfid Physics Letter ; Vol 28, Ac2. 1 E Tanuary 1978 | がおされて以来、大きな異

•

利用 254-453 41四

ガ 抗は 10° ~ 10° Ω·α 自度が要求される。

而作ら、との程度の抵抗(暗抵抗:場所での抵抗)を有する。—Si 誠は、電子写実感先体の 光導電層としては、余りにも抵抗(暗抵抗)が 低く過ぎて、現在、知られている電子写真法を 適用するのでは全く使用し得ない。

又、電子写真原光体の光導電腦形成材料としては、明抵抗(光照射時の抵抗)が暗抵抗化較ペて2~4 桁程度小さいことが要求されるが、従来、報告されている。- Si 鎮では精々2 桁程度であるので、この点に於いても従来の。- Si 鎮では、その特性を充分典足し得る光導電腦とは成り得なかった。

又、別には、とれ迄の s-Si 膜に関する報告では、暗抵抗を増大させると先感度が低下し、例えば、暗抵抗が $\simeq 10^{16}\,\Omega$ -cまでの s-Si 裏では

本発明の電子写真思光体の最も代表的な構成 例が第1回及び都2回に示される。第1回に示される電子写真感光体1は、支持体2,主に4-Si から成る光導電層3から構成され、光導電層3 は像形成面となる自由表面4を有している。

支持体2としては、導電性でも電気絶縁性であっても良い。導電性支持体としては、例えば、ステンレス、Alou Cr, Mo, Au, Ir, Nb, Te, V, Ti, Pi, Pd 等の金属又はこれがの合金がり、ボザられる。電気絶縁性支持体としてポート、ポリエテレン、ポリカーボネート、ポリエテート、ポリブロピボート、ポリエテート、ポリブロピボリス・レン・ボリアといいがある。で、ボリン・ボリスを放出していまり、ポリスト・ボリアといいがある。と、おきの電気絶縁性支持体は、好適

心が集められ、以後上記の不純物のドーピング によってp'ーn 集合が得られることに加えて結 品性ンサコン (c-Si と略記する) では非常に 弱いルミネセンスが e-Si では高効率で観例さ れるという点から、主として太陽電池への応用 に研究開発力が在がれて来ている。

との様に、とれ迄に報告されている。-Si 顧 は、太陽電池用として開発されたものであるの で、その電気的特性・光学的特性の点に於いて、 電子写真感光体の光導電層としては使用し得え ないのが実情である。即ち、太陽電池は、太陽 エネルギーを電視の形に変換して取り出すので、 S N比が良くて、効率良く電液を取り出すには、 。-Si 顧の抵抗は小さくなければならないが、 余り抵抗が少さ過ぎると光感度が低下し、S N 比が感くなるので、その特性の一つとしての抵

光抵抗も同程度の値を示すことが示されている
が、との点に於いても、従来の。—Si 優は電子
写真感光体の光導電階とは成り得なかった、更
に、電子写真感光体の光速電腦として要求され
る上記以外の他の受件、例えば、計覧的特性、
耐コロナイオン性、計器別性、耐光疲労性、耐
優性、耐熱性、耐摩耗性、クリーニング性等の
点に於いては、従来全く未知数であった。

本発明は、e-Si に就て電子写真思光体の光 講電層への応用という観点から能括的に観意研 奈検討を続けた結果 e-Si でもある特定の e-Si であれば、電子写真感光体の光導電層形成材料 として充分使用し得るばかりでなく、従来の電 子写真感光体の光導電層形成材料と較べてみて も殆んどの点に於いて極めて優無していること を見出した点に基いている。

特限紹54-86341月 る。而乍ら、この様な場合、支持体の製造上及

び収扱い上、機械的強度等の点から、通常は、 10m以上とされる。

得るか否かを左右する大きな要因の一つであって作めて重要であることが利明している。

本発明に於いて、形成される。一Si 層が電子 形成化体の光導電層として充分適用させ得る 外には、。一Si 層中にドーピングされる日の量 は通常の場合 10~40 atomic が 好 適には 15~ 30 atomic が とされるのが望ましい。 4~Si 層 中への日のドーピング量が上記の数値 記憶には 15~ 中への日のアーピング量が上記の数値 明確に されるが 10 数値 10 数値

には少なくともその一方の表面を洋電処理されるのが望ましい。

リング法とを同一系内で併用して。- Si 層を形成するのは極めて有効な方法であって効果的である。

---Si 采光講覧層 3 は、その暗抵抗が、電子 写真感光体の光導電層に要求される値を構足す 可く、例えば、目をドーピングして割例される。
--Si 采光講覧層 3 への日のドーピングは、光 決 電層 3 を形成する額、装置製内に SiH4, Si₂He 又はH2

等の化合物の形で導入した役無分解、グロー放 定分解等の方法によって、それ等の化合物を分 解して、。--Si 層中に、層の成長に併せてドー ピングしても良いし、又、イオンインブランテ ーション法でドーピングしても良い。

の数値範囲内にあるのが必要条件であることが 裏付けられている。 eーSi 層中にHをドーピン グするには、例えば、グロー数電法によって、 eーSi 層を形成する場合には、 eーSi を形成する場合には、 eーSi を形成する場合には、 eーSi を形成する場合には、 eーSi を形成するので、 Si He, Si He, 等の水素化物が分解して eーSi 層が形成される類、 Hは自動的に層中にドーピングされるが、 Hの層中へのドーピングを一層効率良く行なうには、 eーSi 層を形成する膜に、グロー放電を行なう系内にHiガスを は入してやれば良い。

スパッターリング法による場合には Ar 等の不 活性ガス又はこれ等のガスをベースとした混合 ガス界囲気中で Si をターゲートとしてスパッタ ーリングを行なう質にHzガスを導入してやるか 又は Si Ho, Siz Ho, 等の水果化往果ガス、或いは、

度、不純物の権限やそのドービング最等の製造 条件の知可によってもP型か又は材々其性型 (i型)が出来る程度であり、而もP型を形成 するにも基板温度の創御を厳密に行なう必要が あるというのに収べて遙かに持ってかり好都合 である。

●-Si 雇中にドーピングされる不純物としては、●-Si 雇をP並にするには、周期体表第1 族人の元素、例えば、B 、Al 、Oe 、In 、Tl 等が好遇なものとして挙げられ、n 型にする場合には、周期体表第 V 族人の元素、例えば、N。 P 、As 、Sb 、Bi 等が好適なものとして挙げられる。とれ等の不純物は、●-Si 層中に含有される量が ppm オーダーであるので、先導電層を成する主物質程をの公客性に注意を払う必要

以する主要具在でも公告性にはまというものと使用はないが、出来る親り公告性のないものを使用

不成物のドーピングも乗れてBiH。, PH i 等のガスを購入してやれば良い。

■一Si 層中にドーピングするHの量を制御するには、 馬着苗板温度又は/i 及びHをドーピングする為に使用される出発物質の装置系内へ導入する量を制御してやれば良い。更には、4一Si 所を形成した後に、該層を活性化した水果が無気中に晒しても良い。又、との時 4 − Si 層を結
品化温度以下で加熱するのも一つの方法である。

との利点は、従来の、例えば、 Se 系光導電器 であると、層を形成する際の、例えば、基板型 24

するのが好ましい。この様な観点からすれば、 形成される。-Si 系光導電層の電気的・光学的 特性を加味して、例えば、B, As, P, Sb 等が 最適である。

a-Si 層中にドーピングされる不純物の量は、 所望される電気的・光学的特性に応じて適宜決 定されるが、周期律表第 E 族人の不純物の場合 には、通常 $10^{-6}\sim 10^{-3}$ atomic \$,好適には $10^{-6}\sim 10^{-4}$ atomic \$, 例 期律表第 Y 族人の不純物の 場合には、通常 $10^{-8}\sim 10^{-8}$ atomic \$, 好適には $10^{-8}\sim 10^{-7}$ atomic \$ とされるのが望ましい。

とれ等不純物の。一Si 層中へのドーピング方法は、。一Si 層を形成する際に採用される製造法によって各々異なりものであって、具体的には、以降の説明又は実施例に於いて評述される。

部1図に示される電子写真感光体の知念。--Si

系光導電腦3が自由設面4を溶し、は自由製面4に、 健康形成に為の覆電処理が施される電子写真感光体化於いては、 e-Si 系光導電腦3と支持体2との間に、 幹電像形成の際の否電処理時に支持体2個からのキャリアーの在入を組止する動きのある障壁を設けるのが一層好ましいものである。 との様な働きのある障壁層を形成するものである。 との様な働きのある 東壁層を が成び形成される e-Si 系光導電層の電気的等性につび形成される e-Si 系光導電層の電気的等性につび形成されて適当なものが使用される。 その様な障壁層形成材料としては、例えば、 Au , Ir , Pt , Rh , Pd , Mo 等であり、 支持体としては、 例えば、 Mu , Ir , Pt , Rh , Pd , Mo 等であり、 支持体としては、 例えば、 障壁層形成材料が Au の場合には、 Al 等が好適なものとして挙げられる。

4-Si 系光導電腦の層厚としては、所望され 校 る電子写真特性及び使用条件、例えば、可無性

其的特性、例えば、ある程度以上の抵抗を有すること、液体現像法を採用する場合には、耐磨 耐性に優れていること、更には反射防止層を形成する条件内で、既に形成されている。一Si 系 尤谓電層の特性を低下させない事等の条件が要求される。

更に又、反射防止を効果的にするには、簡単な光学的計算から分かる様に反射防止層形成材料を、その屈折率が、。一Si 層の屈折率と空気の屈折率との間に在る様に選択すると良い。又、その歴度は Notan 又は、その整数倍とすると良いが、反射防止層自体の光吸収を考えると Notan とするのが最適である。

(但し、nは。-Si層の思析率、負は電光光の 彼長である。)

が要求されるか否か等に応じて適宜決定される ものであるが、通常の場合 5 ~ 8 G M、好適には 1 0 ~ 7 O M、最適には 1 0 ~ 5 O M とされるのが 留ましい。

第1回に示す如き、 e-Si 系先導電層表面が 第呈している層構成の電子写真感光体に於いて は、 e-Si 展の照折率が約3.35と比較的大き いので、従来の光導電層と被べて、第元の頂、 光導電層表面で先反射が起り易く、従って、先 導電層に吸収される光量の割合が低下し、先復 失率が大きくなる。との先復矢を出来る限り減 少させるには、 e-Si 系先導電層上に反射防止 順を設けると良い。

反射防止層の形成材料としては、e-Si 采光 導電層化悪影響を与えないこと及び反射防止符 性化優れているという条件の他化、更に電子写

着の層厚は、 露充光の放長が略々可視光の放長 域にあるものとして、 25~60mgとされるのが 好過である。

本発明に於いて、反射防止層形成材料として 有効に使用されるものとしては、例えば、Mg F₁、 Al₁O₃ , ZrO₂ , TiO₂ , ZnS , CeO₂ , CeF₁ 。SiO₂ , SiO , Te₁O₃ , AlF₃ · 3 NaF 等の無優弗化物や無 扱政化物、或いはポリ塩化ビニル。ポリアミド 付脂、ポリイミド樹脂、弗化ビニリデン。メラ ミン樹脂 , エポキツ樹脂 , フェノール樹脂 。酢 酸セルロース等の有限化合物が挙げられる。

第1図化示される電子写真感光体1位、a-Si 系光導電腦3が自由表面4を有する構成のもの であるが、 a-Si 系光導電腦3表面上には従来 のある程の電子写真感光体の に、保護層や電 その様な表面被簡易を有する電子写真感先体が 第 2 図に示される・

ポリプテン,ポリピニルプテラール,ポリウレ ン等の合成樹脂。ジアセテート、トリアセテ - ト等のセルロース誘導体等が挙げられる。と れ等の合成樹脂又はセルロース誘導体は、フィ ルム状とされて。-Si 米光導電階上化貼合され tnin. e-Si 系光 ても良く、又、 量布液を形成して、 選 電 雇 上 に 胎 布 し、 菓 形 成 し て も 良 い 。 表 面 装 匿版の推摩は、所望される特性に応じて、又、 使用される計質によって適宜決定されるが、適 常の場合、 0.5~70 # 程度とされる。 殊に表 面被覆層が先送した保護層としての機能が要求 される場合化は、通常の場合、10m以下とさ れ、逆に電気的絶象層としての機能が要求され る場合には、通常の場合10m以上とされる。 両乍ら、との保護層と電気絶縁層とを差別する が望ましいつで表面被证用 8 の解さとしては非常に解いことが要求される。表面被延用 3 は、その所望される電気的等性を満足するのに加えて、。— Si 系元導電層に化学的・物理的に悪影響を与えないこと、。— Si 系元導電層に化学的・物理をあるのに悪影響を与えないこと、。— Si 系元導電階との電気的接触性及び装着性、更には耐湿性、耐寒耗性、クリーニング性等を考慮して形成される。表面被低層形成材料として有効に使用されるものとして、その代表的なのは、ポリエテレンサ

のとして、その代表的なのは、ポリエテレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリステレン、ポリアミド、ポリ四赤化エテレン、ポリ赤化ビニルアン、ポリ赤化ビニルアン・ホーンコポリマー、二赤化エテレシー赤化ビニリデンコポリマー、31

ロセス、電子写真感光体の構造化よって、変動 するもので、先の10gという値は絶対的なも のではない。

又、この表面被極層は、先に述べた如き反射 役 防止層としての後目も荷わせれば、その機能が 一層拡大されて効果的となる。

次に本発明の電子写真感光体を、グロー放電 法及びスパッターリング法によって製造する場合 合作就で説明する。

第3回は、グロー放電法によって、本発明の電子写真感光体を製造する為のグロー放電蒸着 装置の模式的説明図である。

10 はグロー放電蒸着権であって、内部には、 4-Si 米光導電機を形成する為の基板1 I が固 定部材1 2 に固定されてかり、基板1 I の下部 が設置されている。 蒸漕権10の上移には、高 キャパシ 関政電源14と接続されている。 (本本がタン スタイプ電価15が巻かれており、前記高周被 電源14がONされると前記電価15に高周波が 印加されて、蒸増相10内にグロー放電が生起 されるほになっている。

画着権10の上海部には、ガス導入官が設役されてから、ガスポンペ16,17,18 より各々のポンペ内のガスが必要時に蒸着権10内に導入される採になっている。19,20,21 は各々フローメータであってガスの流量を検知する為のメータであり、又、22,23,24 はニードルパルプ、25,26,27 は洗量調節パルプ、28 は補助バルブである。

又、 高着権 1 0 の下端部はメインパルプ 2 9 を介して排気装置(図示されていない) (C 姿後

る。 基板 10 を固定部材 1 2 に固定したら、 / インパルブ 2 9 を全開して蒸着槽 1 0 内の空気を排気して、 真空度 2 10⁻³ terr 程度にする。 蒸着槽 1 0 内が所定の真空度に達した後、 ヒーター 1 3 を点火して基板 10 を加熱し所定温度 に達したら、その温度に保つ。

次に補助パルブ28を全開し、扱いてガスポンペンペ16のニードルパルブ22及びガスポンペ17のニードルパルブ23を全開する。ガスポンペ17は、ペ16はArガス用であり、ガスポンペ17は。一Siを形成する為の序科用であって、例えば、SiH。, SizH。, SizH。, SiaH。又は、それ等の混合物等が貯蔵されている。又、ポンペ18は必要に応じて。一Si 系光導電層中に導入する不純物を生成する為の原料用であって、PH。, PzH。,

されている。3 nは、漢漢はLO内の女皇を被 る為のペルプである。

第3回のグロー放電装置を使用して、基板11 上K所望特性の - Si 系元 は電層を形成するK は、先ず、所定の情争化処理を施した基板10 を情净化面を上面にして固定部材12K固定する。

まで → の表面を清浄化するには、通常、実施されている方法、例えば、アルカリ又は要等による化学的処理法が採用される。又、ある程度清浄化した後葉を増10円に設置し、その上に → Si 系光導電層を形成する前にグローム電 処理を行っても良い。この場合、基質 → 4の清浄化処理から → Si 系光導電層形成 迄 同一系内で行うことが出来るので、清浄化した 基板面に 所物や不足物が付着するのを避けることが出来

その後ガスポンペ16及び17の炭量調節パルプ25,26を、フローメータ19及び20を見乍ら、徐々に開口し、蒸着槽10内にArガス及び例えば、SiH、ガスを導入する。この時Arガスは必ずしも要するものではなく、SiH、ガスのみ導入しても良い。ArガスとSiH、ガスを導入する場合、その量的割合は、所望に従って決定されるが、適常の場合、Arガスに対してSiH、ガスが10Vols以上とされる。又、Arガスの代りに貼ガスを使用しても良い。

高着信10内に、ポンペ16、17よりガスが 導入された時点に於いて、メインバルブ29を 調節して、所定の真空度、通常の場合は、 e-Si を形成する為の原料ガス圧で10⁻²~3⁴⁴⁴⁴ K保 つ。次いで、高着信10外に参かれたキャバシ タンスタイプの電信15に高剛改電原14によ り所定則放散、通常の場合は 0.2~3 0 NHz の 高期放を加えてグロー放電を蒸業権 1 0 内に起 した、例えば、 SiH。ガスが分別して、素板 →◆ 上に Siが高着されて。— Si 脂が形成される。

形成される。-SI 系光導電腦中代不純物を導入する線には、ボンベ1 8 より不純物生成用のガスを、。-Si 系光導電腦形成時代蒸費値10 内に導入してやれば良い。 この場合、炭量調節パルブ18を適当に調節することにより、ボンベ18よりの蒸産値10へのガスの導入量を適切に制御することが出来るので、形成される。-Si 系光導電腦中に導入される不純物の量を任意に制御することが加、更に、。-Si 系光導電腦の輝み方向に不純物の量を変化させることも容易に成し得る。

第3回に示されるグロー 放電蒸着装置に於い

は電階として有効な特性を有する。一Si 系先導電 音が形成される。2.6-5ijjackを建設、4-5ijjachはまでは近時間であて、手を利のBDを送れるには連歩の場合を5-10ijjacに対象ではいいます。日本 4 囚は、スパッターリング法によって、本

発明の電子写真感光体を製造する為の装置の一つを示す模式的説明図である。

3 1 は高着権であって、内部には、。- Si 系 光導電圧を形成する為の基板 3 2 が電気地球性 の固定部材 3 3 に固定されて所定位置に設置されている。基板 3 2 の下方には、基板 3 2 を加 熱する為のヒーター 3 4 が配置され、上方には、 所定間隔を設けて基板 3 2 と対向する位置に多 結晶又は単結晶シリコンターグット 3 5 が配置 されている。

基板32とシリコンターグァト35間には、 高周技電承36によって、高周改が印加される ほになっている。又、萬糖槽31には、ポンペ freguency 時間昭54-863 41(II)
では、RP(radio freguency)コイルタイプ
グロー放電法が採用されているが、との他、RP
二極タイプ、DO二種タイプ等のグロー放電法
も本発明に於いて採用される。又、グロー放電
の内の電価は、蒸着性10の外に設けても良い
し又蒸着催10の内に設けても良い。

本発射に於いて、有効とされるグロー放電を 得る為には、電流密度を 0.1~10 m A / cd とし た A O 又は D O 電流とするのが良く、又、充分 なパワーを得る為には 300 ~ 5000 V の電圧に調 整されるのが良い。

形成される。- Si 系光導電層の特性は成長時の
あ板型度に大きく依存するのでその制御は最密に行うのが好ましい。本発明に於いては基度
型度を通常は 50~350℃、舒適には 100~
200℃の範囲とすることによって、電子写真用先

37、38が各々、視量調節パルプ39、40、フローメータ 41、42、ニードルパルプ 43、44、パルプ 45 マメインピング 4.6 を介して接続されてかり、ポンペ37、38 より必要時に蒸増相 3 1内にガスが導入される様になっている。

今、第 4 図の装置を用いて、基板3 2 上に

a - Si 系光導電層を形成するには、先ず、蒸着

植 3 1 内の空気を矢印 B で示す様に、通路に対象を矢印 B で示す様に、連路を投票して所定の異なる。

次に、ヒーター3 4 を点火して基板3 2 を形に、の四度まで加熱する。スパッターリカム、ののでは、変換を形成するのが、変換を形成するのが、変換を形成するのでは、変換を形成する。との表域には 100~2000とされる。との表域には 100~2000とされる。との表域によっSi 層のはまれた。Si 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層のはまれた。Ci 層の

する一要係であるので沈分々る制御が必要である。又、諸板龍宮代、 e - Si 層の形成時代、 一定に保持しても良いし、又 e - Si 層の成長と共に上昇又は下降又は上下させても良い。例えば、 e - Si 層の形成切別に於いては、比較的低い重変で、 k 法板型度を保ち、 e - Si 層がある程度成長したらで、 2 i 層を形成し、 e - Si 層を形成し、 e - Si 層形成好別には再びではより低い型度では、 e - Si 層形成好別には再びではより低い型度であるととが出来る。この様にすることが出来る。

又、 a -- Si は、その層成長速度が、他の、例 えば、 Se 等に較べて遅いので、形成する層厚が 厚くなると層形成初期に形成された。-- Si (基

の洗量は所望する物性の e-Si 系光導電層が形成される様に速宜決定される。例えば、蒸着値 3 1 内の Ar E H_1 の混合ガスの圧力は真空度で、通常は $10^{-2}\sim 10^{-1}$ torr、好選には $5\times 10^{-3}\sim 3\times 10^{-3}$ torr と される。 Ar ガスは、He ガス等に代えるととも出来る。

蒸増権31内に、ポンペ37,38より所定の 真空度になるまで、Ar ガス及びHz ガスが導入された後、高周波電源36により、所定の周波数 及び電圧で、基板32と多数異シリコンターゲット35間に高周波を印加して放電させ、生じたAr イオンで多数異シリコンターゲットの Si を ヌパッターリングし、基板32上に 4-Si 額を 形成する。

第4回の説明に於いては、高男改放電による スパー4ー11ングルであるが、別に海療施電に 板側に近い・一Si)は、潜形成終了起の間に、 層形成初期の特性を実施させる恐れが充分考え られるので、層の厚み方向に一様な 性を育す る・一Si層を形成する為には層形成開始から層 形成終了時に使って新領値度を上昇させ乍ら層 形成れるのが質ましい。

次に、 存在3 2 が所定の温度に加熱されたことを検知した後、 ノインパルブ 4 6 、 サーナパルブ 4 5 、 ニードルパルブ 4 3 、4 4 を全開する。 次いてノインパルブ 4 6 を調節しながらポンペ 3 8 より、 H_e ガスを蒸着槽 3 1 内に所定の 実空 度に下がるまで導入し、その真空度に保つ。

使いて、炭量調節パルプ39を開いて、ポンベ38よりArガスを蒸獲槽31内に所定の真空度に下がるまで導入し、その真空度に保つ。この場合の、H₂ガス及びArガスの蒸着槽31内へ44

よるスパッターリング法を採用しても良い。 高 関皮印加によるスパッターリング法に於いては、 その周波数は本発明の場合、通常 0.2~3 0 MHz 行連には 5~2 0 MHz とされ、又、放電電流密 度は通常 0.1~10 = A/cd、行連には 1~5=A/cd とされるのが望ましい。又、充分なパワーを得 る為には 300~ 5000 Vの電圧に到節されるのが 直い。

スパッターリング法によって、本発明の電子 写真感光体を製造する際の。~ Si 層の成長速度 は、主に落板温度及び放電条件によって決定さ れるものであって、形成された層の物性を左右 する大きな要因の一つである。本発明の目的を 速成する為の。— Si 層の成長速度は、通常の場 合 0.5 ~ 100 人/m、好速には 1~50 Å/m とさ れるのが39 + 1. い。 スパッターリング法化於いてもグロー放電法と 同様に不負物のドーパングによって形成される e − Si 系光導電層をα型或いはρ型に調整する ことが出来る。不純物の導入法は、 メパッター リング法化於いてもグロー放電法と同様であっ て、何えば、PH_{4・}P₄H₄,B₄H。等の如きガス状 虹で◆−Si鰻形成時に蒸着推31内に導入して、 a-Sì 暦中にP又はBを不純物としてドーピン グする。との他、又、形成された e — Si 脂化不 純物をイオンインブランテーション法によって 導入しても良い。との場合、 e−Si 層の復復い 表面層を特定の伝導型に容易に割断することが 出来るので、例えば、符公昭 49-6223号公根化 記載されている如き電子写真感光体の電荷保持 層の形成が極めて容易に出来、又、その特性を 任意に創御出来るので好都合である。

以下、実施例によって本発明を具体的に説明する。

ポンペ1 7 のニードルパルブ 2 3 を全開した後。
25 26 26 を徐々に開いて。ポ

の世講館パルプ + ** 及び + ** を徐々に開いて。ポ

ンペ1 6 1 り Ar ガスを、ポンペ1 7 1 り S 1 H。

ガスを 広着 値 1 0 内に 導入した。 この時、メイン
パルブ 2 9 を調節して 広着 億 1 0 内の 真空度 が約

0.7 5 corrに保持される様にした。

 第5回に示す疾患を用い。以下の様だして本発 明の電子写真感光体を作成し。画像形成処理を施 して画像出しを行つた。

1 多の Na o H なる 都 核 を 用いて 表面 処理を 行い。 充分 水洗し 乾燥させて 表面 を 情 序 化 した 厚 さ | 20m, 大きさ 1 0 cm × 1 0 cm の ア ル ミニウム 基 板 を 用 して 、 グロー 放 電 点 薄 1 1 0 内 の 所 定位 重 K ある 固定 部 材 1 2 の 所 定位 重 K と - ター 1 3 と は 約 1 0 cm 程 度 度 し て 堅 固 に 固 定 し た o

次いで、メインバルブ29を全角して点着槽10 円の空気を排気し、約5×10⁻¹ torrの真空度に した。そのほと - ター13を点火してアルミニウ ム基板を均一に加熱して150万K上昇させ、と の母度に保つた。そのほ、補助パルプ28を全局 し、引張いてポンペ16のニードルパルブ22。

ルバルブ22,23を閉じ、代りにパルブ30を 続いて底層僧10内の英空を破り、外部に取り出 した。との電子写真思光体に、暗中に於いて電源 電圧5500Vで〇コロナ放電を a - S1 系光導電 層表面に行い、ないで15 eux・eec の場先後で面 ほ為先を行つて、計電像を形成し、放射電像をカ スケード法により①而電されたトナーで現像して 毎写版上に転写・定着したところ解像力が高く極 めて鮮明な画像が得られた。

との様々高俊形成処理を繰返し、前記電子写真 原光体に関しこの電子写真概光体の耐久性に就て 反映したところ。1万枚目の転写紙上に得られた 面像も低めて良質であつて、一枚目の転写紙上の 面像と較べても何等差違はなく。この電子写真感 光体が針コロナイオン性、耐寒耗性、クリーニン

予3 354-36341111

征された。肖,クリーニング法としてはプレード クリーニングを採用し,プレードはクレタンゴム で収型したものを使用した。

次に上記の電子写真感光体に数で、暗中で電源 雑圧6000Vで⊕コロナ放電を推し,次いて 1 5 lux sec の元量で顕像媒元を行い,前記の⊖ コロナ放電を施して画像出しをした時と同様の条 件で面伊出しを行つたところ,得られた転写紙上 の画像の画像は〇コロナ帝電の場合より低下して vo to

との実験から、本実施例で待た電子写真感光体 には帝城価性の依存性が認められた。

尖脂粥?

実施例!と同様な条件及び手順化よつて。アル ミニクム基板上に20ヵ厚の a - St 層を形成した 徒 英 着 槽 1 0 外 に 収 り 出 し , a − 81 層 上 に ポ リ カ

I 乡の NaOH なる府放を用いて表面処理を行い。 充分水洗し乾燥させて表面を清浄化した厚さり間。 大きさ10m×10mのアルミニクム菌板を用意 して,グロー放電蒸着悟10内の所定位置にある 固定部材12の所定位置にヒーメー13とは約 1 0 cm 程度離して整固に固定した。

次いで、メインパルプ29を全頭して蒸滞性10 内の空気を摂気し、約5×10^{−5} torrの真空度化 した。そのほとーター13を点火して,アルミニ クム苦板を均一に加熱して150℃に上昇させっ との俎皮に保つた。その徒,補助パルプ28を全 別し,引使いてポンペ16のニードルパルプ22, ポンペ11のニードルパルプ23を全開した後; 佐量調節パルプ 144及び 143を終々に開いて。ポ ンべしらより Ar ガスを , ポンペリフより SiHe ガスを蒸着槽10内に導入した。との時,メイン

- ドネイト側距を乾燥板の浮さがしろっとなる様 **に並布して、延気的絶縁潜を形成して、電子写真** 感光体とした。 との 感光体の絶縁 語表面に一次を なとして、妊娠な圧6000Vで⊕コロナ放化を Q 2 sec 間行つたところ。④ 2 0 0 0 V 化帯電し た。次に,二次有電として電原電圧5500vで ○コロナ放電を行うと同時に露光量 l 5 lux·sec で面保護光を行い。次いで感光体表面を一様に全 面照射して許延像を形成した。 この計延像をカス ケード法によつて日に何なされたトナーで現まし 転写紙上に転写定着したところ値めて良品質の面 使が待られたの

実施例 5

54-250-

実方内1と同様化、第3回化示す技术を用い、 以下の様にして本発明の建子写真感光体を作成し, 菌は形成処理を施して面像出しを行つた。 52

バルプ29を調節して蒸着槽10内の真空度が約 Q 1 5 torrに保持される様化した。又,との場合, フローメータ19及び20を往後し乍ら,渡黄琪 節パルプ25及び26を興命して, SiHaガスの沈 貴が Ar ガスの改量の10 Yol 系となる孫にしたo 次に,ポンペ18のニードルパルプ24を全開 しょその後,茂量調節パルプ27を徐々だ篩いて, その夜盤が SiHoガスの夜盤の 5 × 1 0⁻¹ vol fiと なる様に制御し乍ら蒸着権! O内に B_i H_e ガスを導 入した。との時もメインパルプ29を調節して蒸 着着10内の英型度を015 torrに保持した。

状いて,高周改延原14のスイッチを OH 化し て , 電振 1 5 間 に 1 3.5 6 MHz の高周波を印加し てグロー放電を起し。アルミニウム基板上にa‐ 81 鍼を形成した。 この時のグロー 放電 4 提は約 5

BA/NIで発圧は I S O O Vでもつた。又,との場

特別旧54-86341(15

合の a-81 層の収長速度は、約4 min K L 15
時間 属着を行つて、マルミニウム 基板上に 2 0 m
厚の a-81 層を形成した。との様にして作成した
電子写真原光体を、蒸着終了後、メインパルブ 29。
没量調節パルブ 2 5。2 6。ニードルパルブ 2 2。
2 3 を閉じ、代りにパルブ 5 0 を開いて 監燈 10
内の 真空を破り、外部に 取り出した。 との電子写真 成代に、瞬中に於いて 電源電圧 ② 5 5 0 0 V
で ② コロナ放電を a-81 系光 単電 展表 元 行 で いて 2 0 を 収 で 過 大 電 電 ま 元 そ 行 つ て、
計画 像を形成し、放射電像を カスケード 法に に い で 現像 されたトナー で 現像 して 転 写 4 られた。

この様な面像形成処理を練返し、前記電子写真 感光体に推しこの電子写真感光体の耐久性に就て 試験したところ、1万枚目の転写紙上に得られた 55

尖座例 4

大時代 5 に於いて、B₁H₄ ガスの液量を 51H₄ガス の液量の 5 × 1 0⁻⁴ vol がになる様に調整した他 は、実施例 5 と同様にしてアルミニウム 蒸気上に 厚さ 2 0 μの a- S 1 系光導電腦を形成して電子写 真感光体とした。

この電子写真感光体に就て、実施例3と同様の 条件及び手順で転写紙上に画像を形成したところ ①コロナ放電を行つて画像形成した方が〇コロナ 以尾を行つて画像形成したよりも、その頭質が使 れており、低めて鮮明であつた。

との結果より、本実施例で得られた電子写真感 光体には、帯電極性の依存性が認められた。而し、 その価性依存性は実施例!で得られた電子写真感 光体とは逆であつた。 画像も低めて点質でもつて、一枚目の転写版上の 画像と較べても何等差違はなく、この第子写真感 光体が苦しく耐久性に富んでいることが実証され た。尚、タリーニング法としてはプレードクリー ニングを採用し、プレードはクレタンゴムで成型 したものを使用した。

次に、上記電子写真感光体に載て、暗中で、電 原電圧6000vの④コロナ放電を施し、次いで 20 fux・eecの異光量で面像爆光を行つて許電像 を形成した。この計画像をカスケード法により④ 荷電されたトナーを用いて現像し、次に転写紙上 に転写・定者したところ、振めて鮮明な画像が得 られた。

この結果と先の結果から本実施例で得られた電子写真感光体は、帯電極性に対する依存性がなく 両極性感光体の特性を具備していることが判つた。

关府例5

突施例 6

実施例1 に於いて、海根鑑定を下記の第1 表に 京才様に種々変化させた以外は、実施例1 と全く 同様の条件及び手順によつて試料系①~②で示される電子写真感光体を作成し、実施例3 と全く同様の価値形成条件によつて、仮写紙上に面値形成を行ったところ下記の第1 表に示す如き結果を得た。

ボ1.表に示される結果からも刊る様に,本発明の目的を達成するには、基板温度が50~550 での範囲でa~81層を形成する必要がある。

減 1 投

	416		0	(1)		0			0	0
差板	盆皮	ധ	50	100	150	200	250	300	350	400
	₩ * * * •		×	Δ	Δ	Δ	×	×	×	×
は質	E	Θ	Δ	0	0	0	0	0	Δ	×

①: 会 ○: 良 △: 実用上使用し得る。 ×: 不可 59

突点例 8

実施例4に於いて、基板固度を下記の第3表に示す様に種々変化させた以外は、実施例4と全く同様の条件及び手順によつて試料が3~3で示される電子写真感光体を作成し、実施例4と全く同様の画像形成条件によつて、転写紙上に画像形成を行つたところ下記の第3表に示す如き結果を得た。

第 5 表に示される結果からも刊かる様に、本実 実施例の場合に於いても本発明の目的を達成する には、基板温度が 5 0 ~ 3 5 0 ℃の範囲で a ~ 81 温を形成する必要がある。

第 5 表

K	44		0	0	G	⊗	0	0	Ø	8
基板	11度	ය	50	100	150	200	250	300	350	400
N.		&		0	0	0	O	0	۵	×
写画	5	Θ	×	Δ	۵	Δ	×	×	×	×

A.G. A.a. A.t 全点上使用し組み。 X.t 不可

突角伤?

実施例 5 に於いて,基板銀運を下記の第2表に 示す様に機々変化させた以外は,実施例 5 と全く 同様の条件及び手順によつて試料を⑤~⑥で示さ れる電子写真感光体を作成し,実施例 5 と全く同 様の面像形成条件によつて,仮写紙上に面像形成 を行つたところ下記の第2表に示す知き結果を得た。 第2表に示される結果からも初かる様に,本実 施例の場合に於いても本発明の目的を達成するに は,基板銀度が50~550℃の範囲で 4~81 層

第2表

を形成する必要がある。

試料派			•	69	O	G	0	0	O	0
基板	SE	ල	50	100	150	200	250	300	350	400
を		€	Δ	0	0	O	၁	0	Δ	×
律質	医性	Э	۵	0	0	0	0	0	۵	×

②:★ ○:良 △:実用上使用し得る。 ×:不可 60

実施例 9

京 3 凶に示されるグロー放電高着装置内に、内 厚 2 粒で大きさ 1 5 0⁵粒× 3 0 0 粒のアルミニク ム 製 シ リン ダー を回転自在に設置し、 減シリン ダ 一内 よ り 、 減シ リン ダー を加熱し得る様にヒータ - を取り付けた。

次いで、メインパルプ29を全関して蒸着機10 内の空気を排気し、約5×10⁻¹ torrの真空度に した。そのほと「ター13を点火しそれと同時に シリンダーを毎分3回転の速度で回転させてはシ リンダーを均一に加熱して150℃に上昇させこ の温度に保つた。そのほ、補、パルプ28を全開 し、引続いてポンペ16のニードルバルブ22, ポンペ17のニードルパルプ23を全開したほ。 使量調点パルブ16及び17を徐々に開いて、ポ スを高増相10内に導入した。との時、ノインパルブ29を開節して環増相10内の真空度が約0.75 torrに保持される様にした。又、81Heガスの促動がAr ガスの促動の10 volがになる様に 調整した。

次に。 ポンペ1 8 のニードルパルブ 2 4 を全間 した ほ、フローメータ 2 1 を住状し乍ら 佐登 4 パルプ 2 7 を 徐々 に 聞き 1 その 佐登 が 5 i H 4 ガスの 佐食の 1 0 で vo ℓ が に なる様にして 高着権 1 0 内 に B_i H 4 ガスを 導入した o

との時にも、メインバルブ29を調整して蒸着 間10内の真空度が約075 torrに保持される様 にした。

感光体に磨したの電子写真感光体の耐久性に吐て 試験したところ。1万枚目の転写紙上に得られた 画像も低めて良質であつて。一枚目の転写紙との 画像と較べても何等差違はなく。この電子写証 光体が若しく耐久性に富んでいることが実証され た。尚、クリーニング法としてはプレードクリー ニングを採用し、プレードはクレタンゴムで成型 したものを使用した。

次に上記の電子写真感光体に就て、暗中で電源 電圧6000 Vで⊕コロナ放電を施し、次いで 20 &ux・soc の光量で面像路光を行い、前記の⊖ コロナ放電を施して画像出しをした時と同様の条 件で面 出しを行つたところ、得られた転写紙上 の前線の画像は⊖コロナ帯電の場合より低下して いた。 この様を面像形成処理を練返し、前記電子写真 64

には否定値性の依存性が認められた。 実施例10

実施例 5 に於いて BH。ガスの改量を Sill ガスの 改量に対して値々変化させて,形成される a - Si 層中にドーピングされる Bの量を下記の第 4 表に 示す様に種々の値に制御した以外は,実施例 5 と 同様の条件及び試料 A ② ~ ② で示される電子写真 感光体を作成した。

これ等を使用して実施例 5 と同様の画像形成条件によって転写紙上に画像形成を行ったところ第 4 表に示す如きの結果を得た。これ等の結果から 6 明白に判る様に,実用的に 6 供される電子写真 感光体としては a ~ Si 層中に B が 1 0 - a ~ 10 - a atomic がの範囲の量でドーピングされることが望ましい。

数料本	i	3			8
きのドーピング量	10-4	10-1	10-	10-	1
(atonică) 転写像の画質	0	0	0	0	×

x: 不可 O:A 0:便

安推例!!

第4卤に示す装置を用い,以下の様にして本発 明の電子写真感光体を作成し,画像形成処理を掩 して重像出しを行つた。

I 乡の NaoH なる格赦を用いて表面処理を行い。 充分水洗し乾燥させて 表面を清浄化した厚さ 1 ax 。 大きさ10cm×10cmのアルミニクム板上ド予め 約1000 Å 輝代 M o を蒸着した基板を用意して 蒸着機 5 1 内の所定位置にある固定部状 5 5 の所 定点徴化ヒーター34とは約10m程度取して竪 因に固定した。 67

そのほ。高周皮耳原 5 6 のスイッチを ON にし て,アルミニクム蓋板と多結晶シリコンターゲン ト間に1356 MHz , 1 K V の高周波を加えて放 電を起させ,アルミニウム基板上に a−Si 潜の形 成を開始した。この時のa‐Si層の成長速度は約 2 Noocに制御し、5 0時間連続的に行つた。

その結果形成された4~31 層の呼さは20gで **あつた。**

との様にして作成した本発明の電子写真感光体 K 対して発中で電源電圧 5 5 0 0 V で⊝コロナ放 電を行い,次いで! 5 ℓux·eoc の光量で画像延光 を行つて許延侠を形成した。との計覧课をカスク - ド法化より①化荷電されたトナーを用いて現像 を行い,次いで転写紙上化転写足者を行つたとこ ベストリカッカせの面色が落られた。

又,純皮5 11.00 の多胎品シリコンターケント55 からは約8.5m磨した。次いで,蒸焙用51方の 空気を挤気し,約1×10^{m4} torrの真空変化した。 その域ヒーター34を点火して基板を均一に加熱 して150℃に上昇させ,とのQ皮に保つた。そ の後パルプ45を全閉し。引続いてポンペ58の ードルバルブもも、を全開した後、後量調節パ ルプ40を徐々に開いてメインパルプ46で講覧 しながらポンペる8より Hgガスを』 瓜着獲31内 の美空度が 5.5 × 1 0⁻⁴ torrになる様にして滅着 格31内に導入した。

使いで、ニードルパルプ 4 3 を全開した後、沈 登講節パルプ59をフローメータも1を住視し作 ら徐々代院を滅者増31内の真空度が5×10^{−3} torrになるほにして Ar ガスを滅着種 5 1 内に呼 入した。 68

夹疮粥20

実施例13に於いてHgガスの流量を Ar ガスの 後盤状対して損々変化させて。形成される a − Si 脂中にドーピングされる H の量を下記の第 5 表に 示す様に憧々の値に制御した以外は,実施的11 と同様の条件及び試料が図~図で示される電子写 茂感光体を作成した。

これ等を使用して実施例11と同様の面像形式 条件によつて転写紙上に画像形成を行つたとこ! 新5気に示す如きの結果を得た。これ等の結果1 らも明白に判る様に「実用的にも供される電子: 異感光体としては a − S1 層中に H が 1 0 ~ 4 0 atomic 乡 の範囲の量でドーピングされること 望ましい。

無 5 费

以料 基	8	0	Ø	9	8	3	
HOY-47.44	5	:	15	25	30	40	50
紀学像の画質	×	0	O	0	O	0	×

○: 使 ○: 魚 △: 実用上使用し得る ×: 不可

突施例21

実施例1、3及び4で作成した電子写真感光体を、各々、徹底40℃、健度90RHがの高温多程界的気中に放棄した。93時間経過後、異変25℃、促度50RHがの雰囲気中に取り出してすぐに、各々の感光体に就て各々の実施例で行つた条件及び手順で伝写紙上に満線形成を行つたところ。鮮明で良品質の画像が得られた。この結果から本発明の電子写真感光体が耐湿性の点に於いても極めて優れていることが実証された。

実施例22

実施例1と全く同様化して作成した電子写真感

4. 図面の簡単な設明

第1 図及び第2 図は,本発明の電子写真感光体 の好適な実施原像の一例を示す模式的構成新面図。 第3 図及び第4 図は本発明の電子写真感光体を製 造する為の装織の一緒を示す模式的設明図である。 1,5… 電子写真感光体,2,6… 支持体。 5,7…光深電層,8… 表面被循層,4,9… 自由表面,10,51… 蒸着槽,14,56… 高周波電源

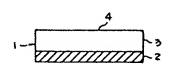
> 出泉人 キャノン株式会社 代理人 (6987) 弁理士 丸島戦 一部では とおか

光体に対して・暗中に於いて電源電圧6000V で分コロナ数域を行い、次いで20 fux・esc の第 光量で面像塔光を行つて静電像を形成し、数静電 像を・インパラフィン系数化水素溶剤に再電性トナーを分散させた液体現像剤を使用して現像して。 転写紙上に転写定着した。との様にして得られた 転写紙上の画像は、極めて消像反が高く鮮明であって、高品質であつた。

更に上記は子写真感光体の耐船削性 (耐意現性) を試験する為に上記の画像形成プロセスを繰返し 適し、先の伝写紙上の画像と「万枚目の転写紙上 の画像とを比較したところ」 差違は全く見られず 本発明の電子写真感光体が耐船削性に長けている のが実証された。 尚感光体のクリーニング法とし ては、プレードクリーニング法を適用し、ウレタ ンゴムを成型したプレードを使用した。

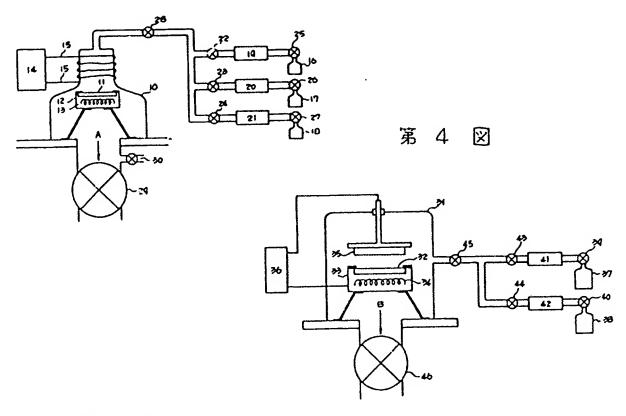
72





第 2 区





手統補正書(自充)

8 853 4 5 A15 B

特許庁長官 此 谷 碧 二



- 1. 単件の表示
 - 明初 52年 特許報 第 154629 号
- 2. 発明の名称

包子写真感光体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出版人

住 所 成众在大田区下众子 3-38-2

4 年 (100) キャノン株式会社

RES H SEN

4. 代 理 人

母 所 图148 电京都大田区下九子1-30-2

4十ノンは丈会社内(電路 758-2111)

, & (6917) ##± 丸 鳥 儀 一覧

5.毎正の対象

- (1) 明証書の「発明の詳細な説明」のは
- (4) 图面
- 6. 補正の内容
- (1) 予表に示す如りに打正又は補正する。

I	打正又は袖正伽月		ĬŁ.
1	第10 資勤 3 行	S. 01 × f	Se Àt
2	前4 张真45 成	2/180	11/及び
3	- 第12行	电 计写真	作取した菓子写具
٠	21 29 庆 海 11 行	Non	445
3		整款信	可以情
6	• 3, 12 87	Won	1/455
7	30 jays 2 fr	25 ~ 60	50 ~ 100
8	对 31 其示 16 行	PH PH (V)	対影の
9	ते स्व स्ट ह	表面长板推过	表面数数据 8 社
10	# 310行	グロー放電法	キャバションライブタ ロー放転法
11	1 ₀ 25 jugs 3 fi	n _{a.} (<u>de</u> 15	FF 12'12.

1

1	们止义	rz Ne il	. Wind	A	正
12					NK=15,15'
13		25 1	ls h	3 6 12 = - Y A	8 4 Hz
1.	,	535 ¹	ıs ti	政権契約パルブ	パルブ
15	4, 36	张真	非行	出海槽10内に	派为相10内4所足位置
16	% •	為	15 F	で行う	で実空を破ることなぐ 行う
17	∑ 4 87	政治	8 17	=- FNKAT12	RAY25
18	,	315	9 行	=-	KA T2 6
19		办	11 17	取料用	原料ガス相
zo		3)	15 fī	IL HH	似料ガス用
21	₹3 38 1€	读到	2 Fj	7 25,28	7 22,23
22	•	豜	+17	S1H4 # Z	S出。カス等いa-Si形 取用の原料カス
23		35	५ सं	27H*	制配原料
2+	•	*	8 ក <u>ិ</u>	ルガスとSIH。ガンを	Ar ガスを SiH。ガス S Ula・Si 形仮用の原料 ガスに見むして
25		欬	. a tr	SIH4	m CR FI
20	•	匑	9 17	Z, AF	滋,
27		38	10 17	ng (kgi 15	发 任 15,15"

-	打正又	nt Nei	E-SA	B	Œ.
28					1×78 +
20	第40	政策	1 77	34 1 9 4 7	***********
80	,	*	8 行	二種タイプ・	インダクタンスタイプ
3 1	¥ 48	真茅	1 17	支量異節パルブ	ベルブ
82	•	×	3 行	ュードルパルブ	洗紙質知パルブ
88	•	35	\$ f7	72745	海動パルプもる
3+	茅"	真影	制行	~	4 6 ,描刻べ
85	•	*	9 fī	ュードルパルブ 43, 44	(N7 59,40
36	•	*	10 行	x 1 > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	メインパルプ 6 G 及し 流量割削パルプ 6 6
31		泐	12 17	ベルブ39	11 11 18
86	•	38	14 গি	~ 8 2 5	~3719
86	75 45	漢資	18 17	e-S1 NY	a-S1 M&
40	35 41	政策	1 17	1-51 膜	a-S1 Mi
•1	35 45	東	1 17	ニードルバルブ23	NN726
4:	•	35	.2 fī	ベルブ 25 及び 26	KA712 KU 13
4:	•			1	复数 15,15"
4	4 .	36	16 17	法里其第 个4.225,25	KA 725,26

;	打让又	は補	EW.S	政	Œ
45	75 SQ	表页	竹	ニードルバルブ22。	ドルブ 22。
+8	9K 55	百彩	12行	ニールサベルブ22。	ベルブ 25,
47	,	粥	18 17	ニールギパルブ23.	パルブ16
48	•	泵	14 17	ベルナ 25 及び 26	ベルブ22及び23
49	35 54	真弟	析	ペルプ25 及び28	パルプ 28 及び 23
50	•	淋	8行	ニードルパルブミも	KA 72 7
51	•	315	竹	克登製節パルブを7	流量調節ペルプネ4
52		×	13 FF	ME 1 2	定任 15,15"
58	∌ 5 5 5	黄彩	ង ក៏វ	ベルア25,26,=ード ルバルブ22,	バルブは,23,24, ベル ブ25,
5 4	•	茅	6 FT	2 0 % M C	16,21 を断じ
55	3 5 61	(作員)	18 17	ニードルバルブをと	RNTES
50	•	36	14 行	ニードルパルブをろ	パルブ26
57	•	20	15 17	イルブ10及び17	パルプ 22 及び 23
58	35 6 2	张良	6行	ニードルパルブミリ	RN727
50	•	#	析	(A727	KN726
80	•	31	15 17	Mg (Mg 1 5	¥€ 15,15'
61	25 6	東東	1ក	パルプ 23,26 ユー 1 ルパルプ 28,	パルプ 18,28,84, パハ プ 25

	ΠE.	叉归	N.	E	由所	1				Ä			i				Œ
2	9 3 6	4 Ja	惠	8	Ħ		8	ŧ	E/S	Ľ			æ	3 , 2	1	ł D	10
3	第6	8 j	i 🅦	6	fī	þ	便	~	~	ナ			b	茯	NE S	h •	マルブ
•	•		茅	7	ក	=	_	۲	^	<i>ب</i> خ.	۰,	•	4	N	7	4 (0
5	•		¥	8	fī	~	7	٠	0	ŧ			^	ナ	•	4 1	È
8			影	12	fī	=	_	۲	~	х.	r :	1 4	8	~	ブ	8 (9
,,			影	18	fī	<u>ا</u>	~	7	8	9			,,	٨	7	4 :	8

(4) 束を励を別数の強りに訂正する。

7. 松付書似の目録

新 * 図及び第 * 図を記載した図面

- 1

第 3 図

